Dirección: Calle 11, Lote 574, Calle D, Mz.40

Barrio "La Paz", Cucho Hacienda.

Quito, Ecuador

Teléfono: 02-3396414 – 02-3396179/cel:

Correo: yoang cuver@yahoo.es

yolanda.paredes@fis.puc-rio.br

YOLANDA DEL ROCIO ANGULO PAREDES

Información

personal Estado Civil: Soltera

Nacionalidad: Ecuatoriana

Edad: 33 años

Lugar de Nacimiento: Quito

Fecha de Nacimiento: 11 de Octubre de 1978

Experiencia

1995-2012

Clases particulares

2006-2007 (8 meses)

"Instituto de Nivelación Primaria e Secundaria"

Clases Particulares

2002-2004

Laboratorio de espectroscopia (Fluorescencia)

"Escuela Politécnica Nacional"

Ayudante de Laboratorio

2004-2005

Laboratorio de Electrónica "Escuela Politécnica Nacional"

Ayudante de laboratorio

2005-2006

Laboratorio de Docencia

"Escuela Politécnica Nacional"

Ayudante de laboratorio

2005-2007

Laboratorio de GASMAS

(Gas in Scattering Media Absorption Spectroscopy)

"Escuela Politécnica Nacional"

Trabajo de investigación (Tesis de pre-grado)

2007 (2 meses)

"Escuela Politécnica del Ejercito"

Curso de Nivelación para egresados de colegios

2007 (2 meses)

"Museo Interactivo de Ciencias (MIC)"

Asesoramiento científico

2008-2009

"Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro"

Clases de Física Básica: Física Newtoniana y Electromagnetismo

Educación

Primaria 1984-1990

Escuela Fiscal "Junta Nacional de la Vivienda"

Ciudad: Quito

Secundaria 1990-1996

Colegio Experimental "Hipatia Cárdenas de Bustamante"

Ciudad: Quito

Superior (pre-grado) 1999-2007

"Escuela Politécnica Nacional"

Ciudad: Quito

Superior (pos-grado) 2007-20012

"Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro"

Ciudad: Río de Janeiro

[Títulos]

• Secundaria: "Bachiller de Ciencias"

Superior (pre-grado) "Físico"

• Superior (pos-grado) "Ph.D. em Ciências da Física"

[Certificados]

• Casa Abierta de Física 2002

"Escuela Politécnica Nacional" Quito-Ecuador (Asistencia y Presentación de Ponencia)

• VIII Encuentro de Física 2003

"Escuela Politécnica Nacional" Quito-Ecuador (Asistencia)

• Casa Abierta de Física 2004

"Escuela Politécnica Nacional" Quito-Ecuador (Asistencia y Presentación de Ponencia)

• IX Encuentro de Física 2005

"Escuela Politécnica Nacional" Quito-Ecuador (Asistencia)

II Congreso Nacional de Investigación, Tecnología e Innovación & Jornadas Espaleigneia 2006

Jornadas Espolciencia 2006. "Escuela Politécnica del Litoral" Guayaquil-Ecuador

• XXXI Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada.

Águas de Lindóia (2008) São Paulo-Brasil. (Asistencia y Presentación de Ponencia)

(Asistencia y Presentación de Ponencia)

Workshop do Instituto Nacional de Eletrônica Orgânica-INEO

Centro de Convenções do Hotel Estância Atibainha (2009), SP-Brasil (Asistencia y Presentación de Ponencia)

XXXII Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada

Águas de Lindóia (2010), São Paulo-Brasil. (Asistencia y Presentación de Ponencia)

San Diego (2010), CA, USA (Presentación de Ponencia)

Workshop do Instituto Nacional de Eletrônica Orgânica-INEO

Centro de Convenções do Hotel Estância Atibainha (2010), SP-Brasil. (Asistencia y Presentación de Ponencia)

• First International Nanotechnology Congress "Rubén Orellana"

Hotel Quito (2011), Quito-Ecuador (Asistencia y Presentación de Ponencia)

• Spring Metting MRS 2011

Centro de Convenciones y Hotel Marriot (2011), San Francisco-USA (Asistencia y Presentación de Ponencia)

• 38TH International Conference on Metallurgical Coating & Thin Films

San Diego (2011), CA, USA (Asistencia y Presentación de Ponencia)

• Encontro de Física Nacional 2011

Foz de Iguaçu (2011), Foz de Iguaçu-Brasil (Asistencia y Presentación de Ponencia)

[Publicaciones en revistas internacionales]

 Spectroscopic Evidence of Photodegradation by Ultraviolet Exposure of Tris(8-hydroxyquinoline) Aluminum (Alq3) Thin Films

W. R. Brito, G. Aráujo, W. G. Quirino, C. Legnani, Y. Angulo, M.Cremona and M.L.M. Rocco J. Braz. Chem. Soc., Vol. 21, No. 12, 2367-2372, 2010. **Archivo aceptado**

 Quality improvement of organic thin films deposited on vibrating substrates

Y.A. Paredes, P.G. Caldas, R. Prioli, M. Cremona Thin Solid Films 520 (2011) 1416–1421. **Archivo aceptado**

 A Methodology for the Accurate Determination of Dopant Concentration in Co-deposited Organic Thin Films

Y. A. Paredes, E.G. Gravina, M.D. Barbosa, R. Machado, W.G. Quirino, C. Legnani, M. Cremona Optical Material **Archivo sometido**

[Idiomas]

- Español (Nativo)
- Portugués (Avanzado)
- Inglés (Avanzado)
- Italiano (Intermedio)
- Alemán (Básico)